

## Deutsche Akkreditierungsstelle

### Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12037-01-03 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 16.05.2024

Ausstellungsdatum: 18.06.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-12037-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

**Carl Zeiss Jena GmbH**  
**Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena**

mit dem Standort

**Carl Zeiss Jena GmbH**  
**Kompetenzzentrum Qualität, Prüflaboratorium**  
**Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

#### **Längenmessungen und 3D-Koordinatenmessungen**

# (Musterprüfung) und 3D Koordinatenmessung, Ermittlung der Maß-, Oberflächen-, Form- und Lageabweichungen industriell gefertigter Produkte, Erstmusterprüfungen nach Zeichnungsspezifikation

*Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen ([www.dakks.de](http://www.dakks.de))*

**Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-12037-01-03**

Fachbereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfbereich / Einschränkung
Längen- messung #	Prüfanweisung Nr. 05/17:2022-08	Prüfung der geometrischen Produktspezifikation von Messobjekten	

**Verwendete Abkürzungen:**

- DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
- EN Europäische Norm
- IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
- ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung